Search	Notes
IIIE IEIEI IEIII BIEEI	



Application/Control No.	Applicant(s)/Paten Reexamination
09/845.785	PARNELL ET AL.

Examiner	
Lamont M	I. Spooner
Lamontiv	i. Opoorier

Applicant(s)/Patent under Reexamination		
PARNELL ET AL.		
Art Unit		
2626		

SEARCHED			
Class	Subclass	Date	Examiner
704	2-8	2/18/2007	LS
	·		
·			

INTERFERENCE SEARCHED			
Class	Subclass	Date	Examiner
	· · · · · ·		

(INCLUDING SEARC		
	DATE	EXMR
East	2/18/2007	LS
*		
,		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
		.
		<u> </u>
	:-	
		,
		· · · ·